ALLOY-TYPE THERMAL FUSE

Patent Number: JP2002150906

Publication date: 2002-05-24

Inventor(s): TANAKA YOSHIAKI

Applicant(s): UCHIHASHI ESTEC CO LTD

Requested Patent: ☐ JP2002150906

Application Number: JP20000340486 20001108

Priority Number(s):

IPC Classification: H01H37/76; C22C12/00; C22C28/00

EC Classification: Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alloy-type thermal fuse that can be operated with an superior precision, even in the thinner wire trend of the fuse element at operating temperature of 85 deg.C-95 deg.C and that is suitable for environmental protection. SOLUTION: An alloy having a composition of Bi 45-55 wt.% and the rest In is used as a fuse element.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-150906 (P2002-150906A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		7-7	'3-}*(参考)
HOIH S	37/76	H01H	37/76	F :	5 G 5 O 2
C22C 1	12/00	C 2 2 C	12/00		
2	28/00		28/00	В	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特顧2000-340486(P2000-340486)	(71)出職人 000225337 内様エステック株式会社
(22)出版日	平成12年11月8日(2000.11.8)	大阪府大阪市中央区島之内1丁目11番28号
		(72)発明者 田中 裏明
		大阪市中央区島之内1丁目11番28号 内橋 エステック株式会社内
		(74)代理人 100097308
		弁理士 松月 美勝
		Fターム(参考) 50502 AA02 BB01 BB04

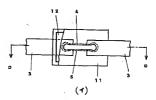
(54) 【発明の名称】 合金型温度ヒューズ

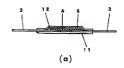
(57)【要約】

作動温度85℃~95℃で、ヒューズエレメントの細線 化のもとでも優れた精度で作動させ得る環境保全に適合 した合金型温度ヒューズを提供する。

【解決手段】Bi45~55重量%、残部Inの組成の 合金をヒューズエレメント4とした。

【課題】





【特許請求の範囲】

【請求項1】Bi45~55重量%. 残部1nの組成の 合金をヒューズエレメントとしたことを特徴とする合金 型温度ヒューズ。

1

【請求項2】Bi45~55重量%、残部Inの組成の 100重量部にAgを0.5~5重量部添加した組成の 合金をヒューズエレメントとしたことを特徴とする合金 型温度ヒューズ。

【請求項3】ヒューズエレメントが線径600μm申以 下の断面円形またはそれと同断面積の非円形である請求 10 項1または2記載の合金型温度ヒューズ。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は合金型温度ヒュー ズ、特に、作動温度が85℃~95℃でヒューズエレメ ント直径が600μmφ以下の合金型温度ヒューズに関 するものである。

[0002]

【従来の技術】合金型温度ヒューズは、一対のリード線 または電極間に低融点可溶合金片(ヒューズエレメン ト)を接続し、低融点可溶合金片上にフラックスを塗布 し、とのフラックス塗布合金片を樹脂やケースで封止し た構成であり、保護すべき電気機器に取り付けて使用さ れ、電気機器が異常発熱すると、その発生熱により低融 点可溶合金片が溶融により液相化され、その溶融金属が 既に溶融したフラックスとの共存下、表面張力により球 状化され、球状化の進行により分断されて機器への通電 が遮断される。

【0003】上記合金型温度ヒューズの低融点可溶合金 片に要求される条件の一つは、融点の固相線と液相線と 30 Aw=Aspw/ps の間の固液共存域巾が狭いことである。すなわち、通 常、合金においては、固相線と液相線との間に固液共存 域巾が存在し、この領巾においては、液相中に固相粒体 が分散した状態にあり、液相様の性質も備えているため に上記の球状化分断が発生する可能性があって、液相線 温度(この温度をT'とする)以前に固液共存域巾に属 する温度範囲 (ATとする) で、低融点可溶合金片が球 状化分断される可能性がある。而して、かかる低融点可 溶合金片を用いた温度ヒューズにおいては、ヒューズエ レメント温度が $(T'-\Delta T)\sim T'$ となる温度範囲で 40 であり(kは定数)、ヒューズエレメントの融点をTa 作動するものとして取り扱わなければならず、従って、 △Tが小であるほど、すなわち、固液共存域巾が狭いほ ど、温度ヒューズの作動温度範囲のパラツキを小とし て、温度ヒューズを所定の設定温度で正確に作動させ得 るのである。

【0004】近来、電子機器の多様化により作動温度8 5°C~95°Cの合金型温度ヒューズが要請されている。 また、電子機器の小型化に対応して合金型温度ヒューズ の小型化乃至は薄型化が要求され、例えば、300 mm ゆという細線ヒューズエレメントの使用が要求されてい 50 で把握でき、ヒューズエレメントの半径rが小さく(3)

る。従来、耐熱温度が低い半導体のはんだ付けに使用す るはんだとして、Bi. Pb. Sn. In. Hg. T1 等を成分とする低融点はんだが知られている。例えば、 固液共存域が90℃前後にあり、その領域の巾が温度と ューズの作動上許容できる範囲にある低温はんだとして 92°C共晶ののBi-Pb-Cd合金(Bi52重量 %、Pb40重量%、Cd8重量%) や93℃共晶のの In-Sn-Cd合金(In44重量%, Sn42重量 %、Cd14重量%) 等が公知である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の低融点はんだはCdやPh等の生体に有害な金属を含 有しており、近来の環境保全規制に対応できない。ま た。Biが大半を占める92℃共晶のBi-Pb-Cd 合金では、脆弱で線引きが困難であるため、ヒューズエ レメントの細線化による温度ヒューズの小型化乃至は薄 型化が困難である。更に、はんだ付けにおいては、はん だの比抵抗が高くても、はんだ付け部の断面寸法の調整 等で対処できるが、作動温度85℃~95℃、300 µ 20 mゅという細線ヒューズエレメント使用の合金型温度ヒ ューズにおいては、ヒューズエレメントの高比抵抗が次 ぎのような不具合を招来する。

【0006】すなわち、はんだ付けの場合、図2に示す ように、電流路単位長さ△L当たりの電気抵抗を、はん だ付け部Fと導体Eとで等しくするための条件は、はん だ付け部の断面積をAs、はんだの比抵抗をρs、導体の 断面積をAw. 導体の比抵抗をpwとすれば、pwAL/ Aw=ρsΔL/As、従って、 【数1】

(1)

であり、式(1)を満たすように、はんだ付け断面積A wを調整することにより、比抵抗の差異を補償できる。 しかしながら、合金型温度ヒューズの場合、ヒューズエ レメントの比抵抗をρ、ヒューズエレメントの半径を r、放熱抵抗をH、外部温度をT0とすると、平常時負 荷電流iのもとでの平常時ヒューズエレメント温度T は、T-T0∞pi² H/(πr²)、従って (数2)

 $T = \rho i^2 H k / (\pi r^2) + T0$ とすると、 $\rho = 0$ の場合、 (Ta - To) の温度上昇で 作動するのに対し、ρ×0の場合、〔Ta-(ρi² H k) / (π r²) - T o) の温度上昇で作動し、本来の 作動温度よりも、ρi² Hk) / (πr²) だけ低い温 度で作動することになる。而して、その作動温度調差率 $\eta t t$, $\eta = (Ta - (\rho i^2 Hk) / (\pi r^2)) / T$ a. 従って.

【数3】 $n = 1 - (\rho i^2 H k) / (\pi r^2 T a)$ (3)

00 μm以下)、作動温度Taが低く(85℃~95 °C)、ヒューズエレメントの比抵抗 ρ が高いと、作動温 度誤差率πが大きくなって作動精度を保証できなくな り、問題が大きい。

【0007】本発明の目的は、作動温度85℃~95℃ で、ヒューズエレメントの細線化のもとでも優れた精度 で作動させ得る環境保全に適合した合金型温度ヒューズ を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明に係る合金型温度 10 ヒューズは、Bi45~55重量%、残部Inの組成の 合金をヒューズエレメントとしたことを特徴とする構成 であり、前記合金組成100重量部に対しAgを0.5 ~5重量部添加することもできる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明に係る温度ヒューズのヒュ ーズエレメントは、合金母材の線引きにより製造され、 外径600μmφ未満で100μmφ以上、好ましくは 外径500μmφ未満で200μmφ以上の円形線、ま たは当該円形線と同一断面積の非円形線、例えば扁平線 20 フラックス塗布ヒューズエレメント上に扁平をセラミッ を使用できる.

【0010】とのヒューズエレメントの合金組成は、B i 45~55重量%、残部In、好ましくはBi 48~ 52重量%、残部Inである。その基準組成はIn51 重量%、Bi49重量%であり、その基準組成の液相線 温度は89℃、固液共存域巾は3℃であり、比抵抗は5 5µΩcmである。

【0011】上記In、Biは低温はんだの代表的な成 分であって、Biの添加により融点を低くできるが、B i の添加量の増大に従い脆弱になり、他方、Inの添加 30 により靱性を高めることができるが、Inの添加量の増 大に従い融点が低下することが知られている。本発明に おいて、Biを45~55重量%、従って1nを55~ 45重量%に限定した理由は、融点を約90℃にして合 金型温度ヒューズの作動温度を85℃~95℃とし、か つ外径600μmφ未満のヒューズエレメントの線引き を可能とする延性を付与すると共にヒューズエレメント の比抵抗を60μΩcm程度以下の低抵抗に抑えるため である。通常、合金型温度ヒューズの作動温度は、ヒュ ーズエレメントの融点よりもほぼ2 C高い温度となり 上記ヒューズエレメントの融点はこの点を勘案して設定 される.

【0012】更に、上記合金組成100重量部にAgを 0.5~5重量部好ましくは3,5重量部添加すること により、比抵抗を前記よりも更に低くすることができ、 例えば、In51重量%、Bi49重量%の100重量 にAgを3重量部添加することにより、比抵抗を55μ Ω cmから45 μ Ω cmに軽減できる。

【0013】図1の(イ)は本発明に係る薄型の合金型

(イ) におけるローロ断面図であり、厚み100~30 0μmのプラスチックベースフィルム11に厚み100 ~200 u mの帯状リード導体3.3を接着剤または融 着により固着し、帯状リード導体間に線径500μmφ 未満、好ましくは線径300μmφのヒューズエレメン ト4を接続し、このヒューズエレメント4にフラックス 5を塗布し、このフラックス塗布ヒューズエレメントを 厚み100~300μmのプラスチックカバーフィルム 12の接着剤または融着による固着で封止してある。 【0014】本発明の合金型温度ヒューズは、ケース 型、基板型、或いは、樹脂ディッピング型の形態でも実 施できる。ケース型としては、互いに一直線で対向する リード線間に線状片のヒューズエレメントを溶接し、ヒ ューズエレメント上にフラックスを塗布し、このフラッ クス塗布ヒューズエレメント上にセラミックス簡を挿通 し、該筒の各端と各リード線との間を接着剤、例えばエ ポキシ樹脂で封止したアキシャルタイプ、または、平行 リード線間の先端に線状片のヒューズエレメントを溶接 し、ヒューズエレメント上にフラックスを塗布し、との クキャップを被せ、このキャップの開口とリード線との 間をエポキシ樹脂で封止したラジアルタイプを使用でき る。また、抵抗付き基板型ヒューズとすることもでき

【0015】上記の樹脂ディッピング型としては、フラ ックス塗布ヒューズエレメント上にエポキシ樹脂液への 浸漬によるエポキシ樹脂被獲層を設けたラジアルタイプ を使用できる。

【0016】上記の基板型としては、片面に一対の層状 電極を設けた絶縁基板のその電極間先端に線状片のヒュ ーズエレメントを溶接し、ヒューズエレメント上にフラ ックスを塗布し、各電板の後端にリード線を接続し、絶 縁基板片面上にエポキシ樹脂被覆層を設けたものを使用 でき、アキシャルまたはラジアルの何れの方式にもでき

【0017】上記のフラックスには、通常、融点がヒュ ーズエレメントの融点よりも低いものが使用され、例え ば、ロジン90~60重量部、ステアリン酸10~40 重量部、活性剤0~3重量部を使用できる。この場合、 40 ロジンには、天然ロジン、変性ロジン(例えば、水添口 ジン、不均化ロジン、重合ロジン)またはこれらの精製 ロジンを使用でき、活性剤には、ジエチルアミンの塩酸 塩や臭化水素酸塩等を使用できる。

[0018]

【実施例】 [実施例1] In:51重量%. Bi:49 重量%の合金組成を使用した。この合金の液相線温度は 89°C、固液共存域巾は3°Cである。この合金組成の母 材を線引きして直径300μmφの線に加工した。1ダ イスについての減面率を6.5%とし、線引き速度を4 温度ヒューズを示す平面説明図、図1の(ロ)は図1の 50 5m/minとしたが、断線は皆無であった。この線の 比抵抗を測定したところ、55µQcmであった。この 線を長さ4mmに切断してヒューズエレメントとし、基 板型温度ヒューズを作製した。フラックスにはロジン8 0重量部とステアリン酸20重量部とジエチルアミン臭 化水素酸塩1重量部の組成を、樹脂材には常温硬化のエ ポキシ樹脂を使用した。

【0019】この実施例品50箇について、0.1アン ベアの電流を通電しつつ、昇温速度1°C/分のオイルバ スに浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定 したところ、90±1°Cの範囲内であった。また、実施 10 施例1と同様に0.1アンペアの電流を通電しつつ、昇 例品50箇について、2アンペアの電流を通電しつつ、 昇温速度1°C/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通 電遮断時のオイル温度を測定したところ、89±1°Cの 範囲内であり、前記式(3)で評価した作動温度誤差率 nを無視し得る程度の僅小値に抑えることができた。

【0020】 [実施例2] 実施例1の合金組成100重 量部にAgを3重量部添加した合金組成を使用した。C の合金の液相線温度は88°C、固液共存域巾は3°Cであ る。この合金組成の母材を実施例1と同様にして線引き して直径300μmφの線に加工したところ、断線は皆 20 が、断線が多発したので、更に線引き条件を緩和して1 無であった。この線の比抵抗を測定したところ、45 μ Ω c m であった。との線を長さ4 m m に切断してヒュー ズエレメントとし、実施例1と同様にして基板型温度ヒ ューズを作製した。

【0021】との実施例品50箇について、実施例1と 同様に、0.1アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度 1°C/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時 のオイル温度を測定したところ、88±1°Cの範囲内で あった。また、実施例1と同様に、実施例品50箇につ いて、2アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度1℃/ 30 困難であった。 分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時のオイ ル温度を測定したところ、89±1°Cの範囲内であり、 前記式(3)で評価した作動温度誤差率πを無視し得る 程度の僅小値に抑えることができた。

【0022】 (比較例1) 低融点可溶合金に、Bi52 重量%、Pb40重量%、Cd8重量%を用い、実施例 1や2と同様にして300μmφの細線への線引きを試 みたが、断線が多発したので、更に線引き条件を緩和し て1ダイスについての減而率を5、0%とし、線引き速 度を20m/minとしたが、断線が多発した。そと 40 【図面の簡単な説明】 で、回転ドラム式紡糸法により直径300 µm φの細線 に加工した。この線の比抵抗は、61μΩ c m であっ た。この細線をヒューズエレメントとして実施例1と同 様にして基板型温度ヒューズを作成し、0、1アンペア の電流を通電しつつ、昇温速度 1 °C/分のオイルバスに 浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定した

ところ、融点の92°Cに達しても溶断しないものが多数 存在した。とれは、この組成では、回転ドラム式紡糸法 のためにヒューズエレメント表面に厚い酸化皮障が形成 され、この酸化皮膜が鞘となってヒューズエレメントが 溶断され難くなるためであると推定される。

【0023】(比較例2) [n:58車量%, Bi:4 2重量%の合金組成を使用した。この合金を実施例1と 同様にして直径300 um oの線に加工し、基板型温度 ヒューズを作製した。との比較例品50箇について、実 温速度1°C/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電 遮断時のオイル温度を測定したところ、82±7℃の範 囲内でありバラッキが大であった。なお、通電遮断時の オイル温度のバラッキが大であるために、前記式(3) による作動温度誤差率ヵを有効に評価することが困難で あった.

【0024】(比較例3) In:42重量%, Bi:5 8重量%の合金組成を使用した。この合金を実施例1と 同様にして直径300µmφの細線への線引きを試みた ダイスについての減面率を5.0%とし、線引き速度を 20m/minとしの細線に線引き速度20m/min して加工し、基板型温度ヒューズを作製した。この比較 例品50箇について、実施例1と同様に0.1アンペア の電流を通電しつつ、昇温速度1℃/分のオイルバスに 浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル湿度を測定した ところ、96±7℃の範囲内であった。なお、通電遮断 時のオイル温度のパラッキが大であるために、前記式 (3) による作動温度誤差率 πを有効に評価することが

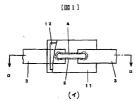
[0025]

【発明の効果】本発明に係る合金型温度ヒューズによれ ば、ヒューズエレメント径が300µm oという細径で あっても、自己発熱による誤作動をよく排除して85~ 95°Cクラスの所定の温度にて機器の通電を遮断でき、 かつ、Pb、Cd、Hg、Tl等の生体に有害な重金属 を使用しないために、環境保全に適合する。従って、作 動温度90℃クラスの薄型合金型温度ヒューズとして極 めて有用である。

【図1】本発明に係る合金型温度ヒューズの一例を示す 図面である。

【図2】はんだ付け部の比抵抗と導体の比抵抗との関係 を説明するために使用した図面である。 【符号の説明】

ヒューズエレメント





[図2]

